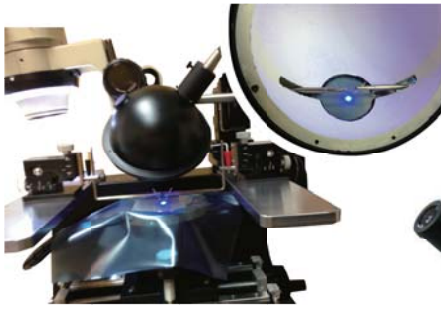
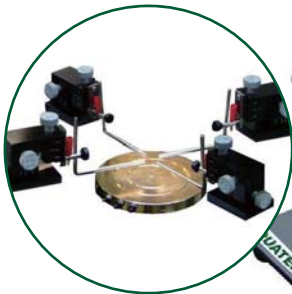


# Model PG 101W 四点探针面电阻值测试系统



LED芯片光通量测试应用

积分球特殊开孔实现  
内置探针点测芯片全  
角度收光



## 特点：

- 外观紧凑，重量轻巧，高性价比
- 可选配不同探针、样品测试平台等选件，符合不同器件测试应用
- 适用于4"以下晶圆测量
- 适合于科研/研发器件特性分析

## 应用：

- LED晶圆及芯片之光电特性分析
- LD/PD等光电器件特性分析
- 分立器件/MEMS等半导体器件特性分析
- 其他复合功能材料/陶瓷材料/半导体材料特性分析

### 技术规格：

● 4"铝合金镀镍载盘	● 显微镜技术规格
● 2"/3"/4"三真空孔可切换	目镜可调倍率：20
● X-Y轴移动范围：4"X4"(10μm解析度)	物镜放大倍率：0.67 ~ 4.5
● Z轴上下调整距离：10mm	最小可视面积：2.7mm直径
● Theta轴可调(选配)	LED照明光源
● 最多支持4个磁吸式探针座	● 使用条件：电源：AC 100~240V(50/60Hz)
● 尺寸：370mmWx370mmDx450mmH(含显微镜)	真空：-250mmHg，7公升/分钟
● 重量：20kg(含显微镜)	

### 附件：

● 磁吸式探针座2个	● 镀铜针10根
------------	----------

### 选配件：

● 镀金载盘	● 待测物夹具	● 防震桌
● 高压探针/高压载盘	● 探针卡支架/探针卡	● 遮光罩
● 微电流探针/电容探针	● 变温载盘(室温至200°C)	● 真空泵